DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

10467389

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 4104441 A2 19920406 <No. of Patents: 002> ION SOURCE PROVIDED WITH MAS SEPARATION MECHANISM (English)

Patent Assignee: NISSIN ELECTRIC CO LTD

Author (Inventor): TANJIYOU MASAYASU; NAKAZATO HIROSHI

IPC: *H01J-037/05; H01J-027/08; H01J-027/16; H01J-037/08; H01J-037/30;

H01J-049/12; H01J-049/48

Derwent WPI Acc No: G 92-164042 JAPIO Reference No: 160344E000005

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 4104441 A2 19920406 JP 90220573 Α 19900821 (BASIC)

JP 3096985 B2 20001010 JP 90220573 19900821 Α

Priority Data (No, Kind, Date): JP 90220573 A 19900821 DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03739341

Image available

ION SOURCE PROVIDED WITH MAS SEPARATION MECHANISM

PUB. NO.:

04-104441 [JP 4104441 A]

PUBLISHED:

April 06, 1992 (19920406)

INVENTOR(s): TANJIYOU MASAYASU

NAKAZATO HIROSHI

APPLICANT(s): NISSIN ELECTRIC CO LTD [000394] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

02-220573 [JP 90220573]

FILED:

August 21, 1990 (19900821)

INTL CLASS:

[5] H01J-037/05; H01J-027/08; H01J-027/16; H01J-037/08;

H01J-037/30; H01J-049/12; H01J-049/48

JAPIO CLASS: 42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes); 41.3 (MATERIALS --

Semiconductors); 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R003 (ELECTRON BEAM); R004 (PLASMA); R011 (LIQUID CRYSTALS); R100 (ELECTRONIC MATERIALS -- Ion Implantation)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 1239, Vol. 16, No. 344, Pg. 5, July

24, 1992 (19920724)

ABSTRACT

PURPOSE: To prevent impurity ions from mixing in by providing all ion passage holes of a leader electrode with a Wien filter to pass only ions having a desired mass through the through holes of art acceleration electrode in the rear.

CONSTITUTION: Four sheets of electrode boards are arranged in the sequence of a plasma electrode, a leader electrode 2, an acceleration electrode 3 and a grounding electrode 4 in the order of being near a chamber. Thereon, a large number ion through holes 6, 7, 8, 9 formed in the same line are digged. Only ions going straight on in the direction of a z-axis can pass through the through holes of these electrode board. A Wien filter 5 is provided around the through hole 7 of the leader electrode 2. The Wien filter 5 consists of time permanent magnets 20, 21 arranged so that heteropoles may face on the diameter of the hole 7 and the parallel electrode boards 22, 23. The magnets 20, 21 are square magnets whose magnetization directions are orthogonal to a normal set up on the electrode boards 22, 23. Thereby, mass separation can be made by the small electric and magnetic field.

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-104441

©Int. Cl. 5 H 01 J 37/05 27/16 27/16 37/08 37/30 49/12 49/48	識別記号 A	庁内整理番号 9069-5E 7247-5E 7247-5E 9069-5E 9069-5E 7247-5E 7247-5E	❸公開	平成4年(1992)4月6日
				•

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

図発明の名称 質量分離機構を備えたイオン源

②特 願 平2-220573

20出 願 平2(1990)8月21日

⑫発 明 者 丹 上 正 安 京都府京都市右京区梅津高畝町47番地 日新電機株式会社

⑩発 明 者 中 里 宏 京都府京都市右京区梅津高畝町47番地 日新電機株式会社

⑦出 願 人 日新電機株式会社 京都府京都市右京区梅津高畝町47番地

197代 理 人 一弁理士 川瀬 茂樹

明 細 書

1.発明の名称

質 飛 分 離 機 構 を 備 え た イ オ ン 源

2.特許謝求の範囲

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は質量分離機構を備えた而イオン型のイオン額に関する。

【従来の技術】

イオン都は真空容器に導入されたガスをプラズマ化しイオンビームとして取り出すものである。

半導体、液晶用 TFT 、 太陽 配池などへの不純物

導入、あるいはイオンビームによるエッチング、スパッタによる加工、さらにはイオンによるデポジション、改質などの分野に於いて用いられる。

イオンビームの直径が狭いものも使われるが、 これは物体の加工や処理というより物性の測定に 用いられることが多い。イオンビームが細い場合 は、質量分離機構を比較的簡単に設けることがで きる。これは磁石によってイオンの経路を彎曲さ せることにより質量の遊うイオンを区別するもの である。

ところが物質に何らかの処理を施すものの場合は、イオンビームが広いほうが良い。同時に多くの対象物を処理できるからである。

このような場合、イオンを質量分離するのは容 易でない。もちろん磁石によって質量分離できる 、イオンビームの直径が大きいので現実には質量 分離がなされていない。

イオンビームのエネルギーは80keY~200keV程度 あってかなり大きい。また而ピーム型の場合イオ ンピームの直径が大きい。このピームを曲げよう とすると、強い磁束密度を持った巨大な磁石が必 **翌である。 磁石の直径はイオンヒームの直径より** 当然大きくなくてはならない。またビームの曲が りに沿う円弧状の形状を持たなければならない。

このような巨大で強力な磁石を作るのは容易で ない。この磁石をイオン源のビーム出口に設置す るというのも難しいことである。

こういうわけで従来広い拡がりを持つビームを 発生するイオン額は質量分離機構を備えていなか った。

[発明が解決しようとする課題]

而ピームイオン源は、対象物の加工、改賞、不 - 3 -

出電極、加速電極、接地電極とを含み、引出電極 の全てのイオン通し穴に、対向磁石と対向電極と よりなり静磁場と電界とが互いに直交しイオンビ - ムにも直交するようにしたウイーンフィルタを 設け、引出電極のイオン通し穴を通過したイオン のうち所望の質量のイオンのみがそれより後方の 加迪電極の通し穴を通過することができるように した事を特徴とする。

. 作用]

本発明のイオン源に於いては、引出電極のイオ ン通し穴の全てに直交電磁界よりなるウィーンフ ィルタを設ける。

・プラズマ電極、引出電極、加速電極、接地電極 のイオン通し穴は電極板に対して産角な方向に一 直線上に並んでいる。

、このため引出電極のイオン通し穴をほぼ直進し たイオンのみがこれに続く加速電極、接地電極の イオン通し穴を通過することができる。

引出質極のイオン通し穴で経路を曲げられたイ オンは加速電極の板面に衝突してしまい、イオン

純物ドーピングなどに用いられる。対象物に照射 されるイオンは特定の1種類のイオンであること はずであるが、イオンピームのエネルギーが高く が望ましい。質量分離機構がないと、意図したイ オン以外のイオンも照射されることになり望まし くない。

> ところがビーム径が広くイオンエネルギーが高 いので一対の大きい磁石によってピームの経路を 曲げるというような機構では質量分離のための構 一成が大きくなりすぎて実用的でない。

イオン顔の寸法を殆ど増加させることなく、ピ ーム径の広いイオン顔に質量分離機構を設けるよ うにすることが本発明の目的である。

【課題を解決するための手段】

本発明の質性分離機構を備えたイオン源は真空 に引くことができ原料ガスを導入し放照によって これを励起しプラズマとするイオン顔チャンパと 、イオン顔チャンパからイオンピームを引き出し 加速するためにイオンボチャンパの出口に設けら れイオン通し穴が面と直角な方向に一致するよう に弾たれた多孔電極板よりなるプラズマ電極、引

-4-

として外部へ取り出されない。

引出電極の通し穴を通過するイオンの運動エネ ルギーは一定であるので、この通し穴を直進する イオンはある一定の質量を持つものでなければな らない。これより大きい質量を持つもの、小さい 質量を持つものはウイーンフィルタで経路が山げ られるので、次段の加速電極の通し穴を通過でき ないことになる。

ウイーンフィルタを通過する際の而と直角な方 向のイオンの速度を収、ウイーンフィルタに於け る静観界をE、磁界をBとすると、

$$\mathbf{B} \ \mathbf{w} = \mathbf{E} \tag{0}$$

が成立するもののみがウィーンフィルタを直進す ることができる。引出粗極でのイオンエネルギー がqVoとすると、イオン質量をMとして、

$$w = \left(\frac{2 q V_0}{M}\right)^{1/2} \tag{2}$$

となる。従って、ある所定の質量Mを持つイオン のみを分離しようとする場合、(I)、 (2) が成立する ように電界E、磁界Bの大きさを決めれば良い。

- 5 -

本発明に於いてはエネルギーが未だに低い引出 電極に於いてウイーンフィルクを設けているので、 静電界Eが小さいものであっても良い事になる。 静電界Eが小さいと電極構造や絶縁体構造が簡略化され製作しやすい。

qVo は 1 keV 以下であることが多い。加速電極を通過すると100keV程度に加速されるので加速電極より以降にウィーンフィルタを設けるときは大きいが電界を必要とする。本発明はこのような困難がない。

[寒施例]

第 1 図 は 本 発 切 の 実 施 例 に 係 る イ オ ン 源 の 假 略 構 成 図 。 第 2 図 は 電 極 板 の 通 し 穴 近 傍 の み の 斯 面 図 で あ る 。

イオン顔は真空に引くことのできるチャンパ1 1に、原料ガスを導入し、放型によってガスをブラズマ化し、電極板の作用によってイオンピームとして引き出すものである。

放電はアーク放電、グロー放電、マイクロ放放 電などである。チャンパの外周號にはカスプ磁場 -7-

り抜けることができるのである。

引出電極2の通し穴7の周囲にはウィーンフィルタ5が設けてある。第3図にこの部分の平面図を示す。

ウィーンフィルタ 5 は穴 7 の直径上に 異極が対向するように並べられた永久磁石 2 0 、 2 1 と、平行電極仮 2 2 、 2 3 とからなっている。

次7の周囲の開部材24は非磁性絶縁体よりなっている。水久磁石20、21は5形の磁石で磁化方向が平行電極板22に、23に立てた法線に対して低交するようになっている。平行電極板22 、23に立てた法線の方向を×方向、永久磁石の磁化方向をy方向、電極板に直角でイオンビームの進行する方向を2方向とする。

引出電極2の通し穴7を通ったイオンビームがどのような運動をするかを考察するために、ある…つの引出電極2の通し穴7の人口の中心を願点Oとする應標を考える。

道し穴の中心線1mが2軸になる。

引出推模2の通し穴7の出口の中心をKとする

形成用磁石が収り付けてあることもある。

ここでは、チャンパ11に、フィラメント12 を設け、チャンパ11とフィラメント12の間にアーク放電を起こさせることによって原料ガスをプラズマ化するパケット型イオン顔を例示している。その他の形式のものにも木発明は同様に適用することができる。

4 枚の電極板がチャンバ1 1 の出口に取り付けられている。これらは多数のイオン通し穴を穿った電極板である。 4 枚の電極板のイオン通し穴は板面と直角な方向に一直線上に揃っているものとする。

4 枚の電極板は、チャンパに近い方からブラズマ電極1、引出組模2、加速電極3、接地電極4である。これらに同一線上に並ぶ多数のイオン道し穴6、7、8、9が傘たれている。

板面の方向を× y 方向としこれと直角な方向を z 方向とする。つまり z 方向にイオン 通し穴 6、 7、 8、 9 が一直線上に並んでいる。 z 軸方向に 正進するイオンのみがこれら 程極板の 通し穴を通

。引出電極2の通し穴7の長さをしゅとする。

加速電極の通し穴 8 の入口側の中心をLとする。この通し穴 8 の直径を D とする。引出電極 2 と加速電極 3 の距離を Ldとする。

平行電極板22、23には一定の電圧が印加されているので、×軸方向に砂電界Eが生ずる。これと改交するようy軸方向に砂磁場Bが存在する。

イオンの速度成分を (u 、 v 、 w) とすると、 電界は (E 、 0 、 0) 、 磁界は (0 、 B 、 0) と 替くことができる。

引出短極2の通し穴7での運動方程式は

$$Nu = qE - qwB \tag{3}$$

$$H v = 0 (4)$$

となる。 ζ = u + i*とおくと、(3)、(5)は

$$M\zeta = qE + iqB\zeta \tag{G}$$

となるのでこれは解くことができて

-10-

-9-

$$\zeta = \frac{1E}{B} + C e^{\int e^{\int e^{-t} dt}}$$

$$\omega = \frac{-qB}{M}$$
 (8)

となる。 t = 0 で u = u。、 w = v。とすると、

$$u = u_0 \cos \theta t - (v_0 - \frac{E}{B}) \sin \theta t$$
 (9)

$$w = \frac{E}{B} + v_{o}sinet + (v_{o} - \frac{E}{B})coset$$
 00

さらに t = 0 で x = xoとすると、

$$x = x_0 + \frac{u_0}{g} \sin \theta t - \frac{1}{g} (v_0 - \frac{E}{R})(1 - \cos \theta t)$$
 (11)

となる。四式から、 z 方向に直進するイオンビー ム (uo= O) がウイーンフィルタに入ってそのま ま直進するための条件は

$$V_0 = \frac{E}{R} \tag{12}$$

*o= <u>E</u> (12) である耶が分かる。これは(I)式と同じである。(2) 式によってイオンエネルギーqEd 、質量Mに関連・

$$X = -\frac{1}{\theta} \left(\Psi_0 - \frac{E}{B} \right) \left(1 - \cos \beta \right)$$

$$- \left(\Psi_0 - \frac{E}{B} \right) \sin \beta \cdot Ld / \Psi_0 \quad (16)$$

$$\cong - (v_0 - \frac{E}{B}) \frac{\omega Lm}{v_0^2} (Ld + Lm/2) \quad (17)$$

▼o= E / B が成立するイォンの質量を Noとし、こ れよりも間だけ質量の異なるイオンがどれだけ偏奇 するかを考える。このようなイオンについて

$$w_0 - \frac{E}{B} = \left(\frac{2qV_0}{W_0 + \delta N} \right)^{1/2} - \left(\frac{2qV_0}{W_0} \right)^{1/2}$$
 (18)

$$= -\frac{(2qV_0)^{1/2}}{2N_0^{2/2}} \delta N \tag{19}$$

という式が成り立つ。これをXに代入して、

$$X = \frac{\delta H + Ln}{2H_0 + Ln/2} \qquad (20)$$

所望のイオンより質量の大きいイオン (8M>O)は 加速電極面に於いてx方向にずれ、質量の小さい イオン (6 M < 0) はー×方向にずれるということが 分かる。

づけることができる。

ウイーンフィルタの出口(×=Lm)での速度 u 、変位×は、t=Lm/w。を代入することによって 得られる。そこで

$$\omega L m / w_0 = \beta \tag{13}$$

と書くと、

$$u = u_0 \cos \beta - (v_0 - \frac{E}{B}) \sin \beta \qquad (14)$$

$$x = x_0 + \frac{u_0}{\omega} - \sin \beta - \frac{1}{\omega} (v_0 - \frac{E}{D})(1 - \cos \beta)$$
 (15)

となる。 任 意 の x o (x o < D/2)、 u o (>0)に つ い て 分 布 を考慮して加速電極の通し穴8を通過できるかど うかを考察すべきであるが、それは複雑になるの で、xo= 0、uo= 0 というイオンビームについて 質量についての分散を考える。またBが1よりか なり小さいとしてsinβ=βという近似をする。 加速電極3の面上でのx方向の変位をXとする

-12-

加速電極の通し穴の半径を Ax(=D/2)とする。 加 遮 電 楓 の 通 し 穴 を イ オ ン が 通 る た め に は | X | < ∆ x で なければならない。 質量分解能は X = áxを代入し

$$\frac{M_0}{\delta M} = \frac{\omega Lm}{2 \Delta x v_0} \quad (Ld + Lm/2) \quad (21)$$

を得る。次に2つの例について考察する。

【例1】引出電極でのエネルギー qYo=1keV

通し次半径

引出電極通し穴の長さ

引出。加速戰極問距離

所望のイオン粒はp゚である(No=31) とする。

これらの値から。 wo=7.86 × 10 m/secとなり、

$$\frac{M_o}{\Lambda M} = 5.8 \times B \tag{22}$$

$$E = 7.86 \times 10^4 \text{ B}$$
 (23)

(i) ³¹P と⁵²Crとが質量分離できるためには質量 分解能No/INが、

$$\frac{\text{No}}{\delta N} = \frac{31}{52 - 31} = 1.48 \tag{24}$$

であれば良い。この時(22)、(23)より

$$B = 0.25 \text{ Testa}$$
 (25)

$$E = 1.97 \times 10^4 \text{ V/m}$$
 (26)

$$\frac{\text{M}_{\circ}}{\delta \text{M}} = 10.3 \tag{27}$$

であれば良いので、

$$B = 1.7 \text{ Tesla} \tag{28}$$

$$E = 1.37 \times 10^{6} \text{ V/m}$$
 (29)

【例2】引出程極でのエネルギー qVo=100eV

通し穴半径 パルニッ

引出電極通し穴の長さ Lm=20mm

引出 • 加速電極問距離 Lot=20mm

所望のイオン榧はP・(No=31) であるとする。

$$\frac{M_{\circ}}{\delta M} = 18.7 \times B \tag{30}$$

$$E = 2.49 \times 10^4 B \tag{31}$$

(i) ^{3 1}P と^{5 2}Crとを質量分解するための磁場と電 場は(No/6 M=1.48)

$$B = 0.079$$
 Tesia (32)

程度のこともあるので、小さい組場、磁場によっ て質量分離できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はイオン源の全体概略図。

第2図は粗極板の通し穴部分のみの断而図。

第3図は引出電極の通し穴部分のみの平面図。

1・・・・・・プラズマ電極

2 · · · · · 引 由 雅 極

3 • • • • • 加 速 電 極

4 • • • • • 接 地 取 極

6・・・・・・プラズマ 紅極の通し穴

7・・・・・引出電極の通し穴

8・・・・・加速電極の通し穴

9・・・・・接地電極の通し穴

12 • • • • • 7 4 5 8 2 1

20、21 • • 永久磁石.

2 2 、 2 3 • • 平行電極板

-17-

 $E = 1.97 \times 10^{3} \text{ V/m}$ (33)

(jj) ³¹P と²⁸N₂とを質量分解するための磁場と電場は(M₀/8H=10.3)

$$B = 0.551 \text{ Tesla}$$
 (34)

$$E = 13.7 \times 10^3 \text{ V/m}$$
 (35)

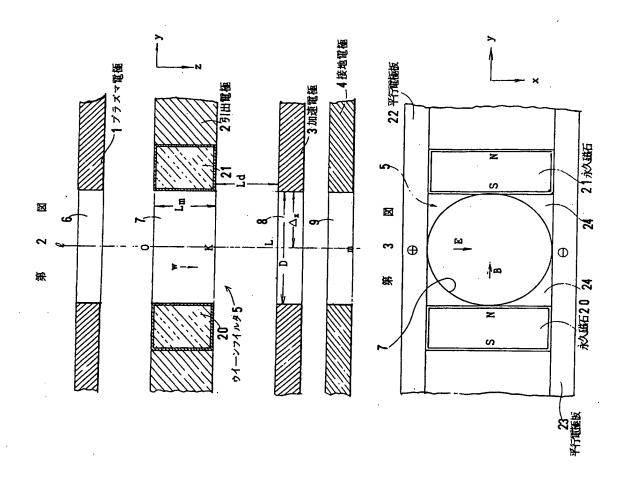
[発明の効果]

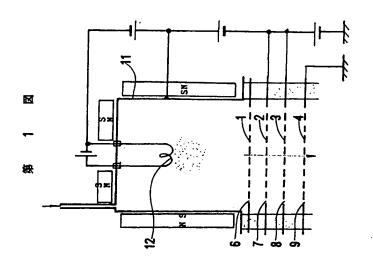
従来面ピーム型のイオン源は質量分離機構を持つものがなかったが、本発明の構造によって質量分離を行う事ができる。イオンビーム照射の際に不純物イオンが混入するのを防ぐ事ができる。

大面積を持つイオンピームの全体を勢曲させるのではなく、電極板の通し穴を通るイオンピームの全体を勢曲させるごとにウイーンフィルタを設けて質量分離している。確石は小さいもので良い。で極板も比較的小さいもので足る。ただし通し穴ひとつひとつにクイーンフィルタを取り付けるので数多くの永久磁石、電極板を必要とする。

イオンエネルギーの低い時に倒掛分離するので 電場、磁場ともに小さいもので良い。引出電極の 近伤でのエネルギーは 1 keV 以下である。 100eV

-16





手続補正書 (自発)

平成 3 年 6 月 11 日

特許庁長官 植 松

- 1. 事件の表示
- 2. 発 明の名称 質量分離機構を備えたイオン源
- 3. 補正をする者

特許出願人 事件との関係

Įė} 京都市右京区梅津高畝町 47 番地

称 (394) 日新電機株式会社 代表者 小 松

- 4. 代 理
 - ; 理 人 537 住 所 大阪市東成区中道3丁目15番16号 毎日東ビル705 🕿 06(974)6321

FAX 06 (972) 7 0 7 7

氏 名 弁 理 士 (7988) 川 瀬 茂 樹



- 5. 補正の対象 図 丽
- 6. 補正の内容 第1図を別紙のとおり補正する



